Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/773,685	WEIMER ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Tae H. Yoon	1714	

	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
523 427	116	11/2/06	h		
427	413	·			
. /	187				
			,		
-					
			li		
			•		

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
	<u> </u>				
	<u> </u>				

	·			
SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
GAST	10/4/06	ey		
EAST Inventor Search	11/2/06	y		
	·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				